This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(15) 8丰田県市の(JP)

四公開特許公報 (4)

(11)共弃出献公就是乌

特開平7-312405

((3)公開日 平成7年()995) 1 1月28日

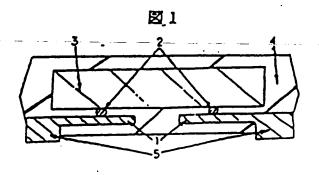
(\$17161. CI. * ROIL 23/50	足別記号	5	TREES	FI	经机艺示证所
21/68	311	9 6	su-a		
21/321					
13/18		4 1	617-4 2		
		1 1	617-48		
			***	ANX D	京塚の食3 OL (全5页) 最終質に投ぐ
(21) 出無 6 号	*** 6 - 1 0 2	3 6	•	(71)出版。	A. 00000510's
	•			[等实金社会立业作所
(11) 出租 8	平成6年(199	4)	5 A 1 7 B	j	发发都千代尼尼州巴黎河台四丁 图 6 卷 地
				(10887	L U00233169
				1	年式会社日立マイコンシステム
				1	京京都小学市上水本町5丁目22日1号
				(72) 克明者	1 全年 光一
			1		京家都小平市上水本町5丁目20台1号
					英式会社日立起作所半级体等度 部內
				(72) 克明電	500 张文
					京京部小平市上水本町5丁目22年1号
				•	年式会社B立マイコンシステム内
				(14)代單人	· 弁理士 联团 联基
			1		最終実に飲く

(54) 【発明の名称】 半常体収置

(\$7)【夏约】

(目的) 中国作品をの正征支票における文書集事を向上すること。

【株式】 中華はチップとそれにも気的に意思された内部リードを制算で対比した平板が包載であって、食配率 体体製造の対立管理部の応報もしくは、上部から内部リードの一郎を突出させる。



【件が以ぶのに匠】

(政式項1) キ密なチップとそれに名気的に征収され た内部リードを製取で対止した半準弁書屋であって、和 記牛選件状態の対止解数量の直蓋もしくは、上面から内 **新リードの一郎モ宍出させることモ共口とする半端体は 4**.

【京式項2】 「京記申請なチップと内閣リードとはパン プモ介して真気的原用して尽ることを料配とする出る及 1に記載の年間は異常。

【京太保3】 キボルテップとそれに電気的には決され 18 リードの一番を突出させる。 た女女のリードモビ以で対止して点も年級作品度であっ て、智な対止体の一主部部に、それぞれのリードの展示 の一郎がレジンにより壁の込まれ、その痕の込まれたり 一ド主感が早界はチップとの名気的は夏息をなし、それ ぞれリードの名似がレジンから変出し、その女出した心 主面が外部リードモなしていることをHRとする単層体 聚瓦.

【見味のは乾な技術】

[0001]

【武忠上の利用分別】本気朝は、年度的生産に適用して 20 **有型な技術に以下るものである。**

[00021

【女侠の住所】女会の牛婆弁堂をには、一般に内閣リー ドと半級はチップモワイヤで提択したものとパンプで提 試するものとがあり、それられ似リードはともに本意は 製造の対止物理製の気圧から交出した製造を持つ。

[0000]

【発明が形吹しようと下る意思】 エ見気をは、上記せ会 住断を挟打した結果、以下の同様点を見いだした。

年のダウンサイジングに良い。年初48日を存成する基 .. 低のサイズをを設がする必要がでてでた。このため、4 媒体保証のサイズを紹小する時で各番の実を急却を上げ て高板サイズをお小してきた。

【0005】この中級会営者の紹小は、変に平板件デッ プの艦小によりなされたものであり。 ガミリードはその 着小の対象とはなっていなかった。

【0006】このため、夏重上のモる名を見るのが新り一 ドが占める産品に対する紹小力をになされていないのか 以以である。

【0007】 したがって、反点の年本年を高におけられ 以リードは、一切に年間の女性の対立を自然の例をから 只比した製造を持っていることから、その対止数算部の **制御から交出したカロリードの分だけませぎはそ点分に** とり、裏弦文文における文化功をからいというな違えが

【0008】本代明の自約は、本成業を書の基本大家に おける実を見をも向上することが可収が日本を提供する

【0009) 年代明の司記ならびにその他の目的と事業 33

な共和は、本明経費の記さ及び総付容をによって明らか になるであるう。

2

100101

【双耳を放棄するための手段】 本題において展示される **見明のうち。代表的なものの配要も見事に広報下れば、** TRのともりである。

【001】】 年級保チップとそれに電気的に収収された 六旦リードも家庭で対止した年級は生産であって、 約記 年後は京保の対止部兵部の底面もしくは、上佐から内部

[00121

【作用】上足した手段によれば、本葉はチップとそれに を気的に登録された内部リードを製造で対比した中枢は 意思であって、 食配き組合と皮の対止を食品の配置しし くは、上記から内部リードの一部を昇心させることによ り。単名在名名の対止総合区の占める医療内に外部リー ドが収まり、収扱の外部リードの交出によって余分にと られていた大名面化を紹介できるので、本名な名誉の基 低劣客における賞書処型を向上することが可能となる。 【0013】以下、本兄朝の甚成について、文苑何とと もに双明する。

【00】4】なお、天虹矢を吹気するための主意におい て。何一誰故を収するものは馬ー井号を付け、その味り 近しの放射は名以下る。

(0015)

【実施術】御1は、本見帆の一支筋肉である半高は気圧 の以近を思明するためのものである。

【0016】目】に示したま実施例の平無井衣服は長方 を整てあり、音でに名方だの是辺刻からみた似意図、 図 【0004】近年の年末は女皇を使用したシステム機器(36)では辺然からみた剣を図。図4に遺伝からみた年を図 をそれぞれます。

【0017】 巻1〜巻くにおいて、1は内部リード的 分、2はパンプ、3はテップ、4は無な料止が、5ほか 鮮リード部分をそれぞれ来す。"

【0018】本質集例の本紙質気管は、図1に充てよう に、リードに登差がなけられており、内容リードとして 雑姓する内部リード部分)とお祭りードとして終处する ガ菓リード単分をとからなる。

【0019】このリードの絵画は、リードの内部リード (4)似分1モハーフェッチしたり、リードモ充温いに2枚以 り合わせて切無することによっておられる。

[0020] 整整對止無4所においては、内部リード無 分1上に立けられた。何人にキ巴上り成るパンプでか立 けられ、そのパンプスモガレてキ88テップ3と名気的 に贫風をれている。なお、このとその六年リード群分! と申述弁チップ3も完全的に目標でる手能として、申請 # テップ3条にあらかじの立けたパンプであってもよ い。また、ワイヤをモ来いてもよい。

100211でして、日2~日4にデレル原質的止患4 から女生するれまり~り立分うは、 あるさに使わり女女

【0022】これにより、双京、駅原対止量(の鉄色館 から兵出していた外差リードの分だけ、実はスペースモ 切り盆めたり、単の製品等の実界に扱り当てたりするこ とが可能になる。

【0023】状に、密3モ県いて、本実発的の半層体盤 年のリードフレームについてお男する。

【0024】母5において、3人は大き的の年頃はデッ プ。3日は小さのの半年をチップ、2人は大きのの年は 件テップと内容リード部分をなるするパンプ、28以大 18 せめの年早年チップと内容リード部分を注意するパンプ そそれぞれ东す。

【0025】最5に来すように、本実施例の平温度収益 のリードフレームの足状は、フレームの中心付近から月 .鮮リードが出せ上に広がっている。

【0026】これにより、延載で乗した異なるサイズの 牛属なチップである大きののキネはチップ3人を育れて る場合でも、小さのの平平はチップ3Bモ反称する場合 でも、各年基本チップ3人、38のパッド位置を内閣リ ード1上の住民可能位在に拡充し、その位置にバンプ2 18 人。2Bを放けることで半年はチップ3人。3Bと内部 リード部分1とを正常できる。このパンプ選号による内 部リードとキミダチップとの電気的な程式はワイナ技法 では舞られない有用な手書である。

【0027】 てなわち、本実発気のリードフレームーつ で多様の牛はダチップを選択できる。

【0028】太に、本兄気の色の大元氏を包6と配7に 泉宁.

【0029】団をに示す年単位名墓の鉄は、最近の数1 分の散差をなくしたものであり、内容リードとガヨリー - ドモ宍角化したリードを思けてある。- 下なわち、本賞指… 何によれば、リードの延歩のほぼで/ろかレジンにより 種の込まれ、その種の込まれたリードー主菌(上部)が 半導体テップとの意気的世長思モなし、一方、リードの 狂痒のほぼ1/1メレジンから食出、その食出した発生 節は実装高低へのなれば子、つまりかまりードとなる。

【0030】これにより、実ス内における基督と力乗り 一ドのほ放射分の形はを耳鼻できらとともに、用気化パ マケージが有られる。リードフレームにR互もつけなく 44 てもよくなる.

【0031】图7亿京千年级体长后的民位、政道的图1 に乗した年度4余星の年音はチップ3上に放発用フィン 5 を取け、中半年テップから見せられる息を込かしてや るものである.

【00】2】以名,本文篇的过去方形型的丰富在基础长 それぞれ取り合けたが正方を雲の平くはREについても F.おておる.

[0033] IC. 本京和のCOL (CHIP ON LEAD) 株造の年間体制をは、反応から外部リード モ灰出させた何を取りまげたが、LOC(LEAD) NCHIP) 接近年の早後は立置においては、上屋から ガスリードも女出させる。

【00J4】したかって、半3年テップとそれに電気的 にな訳された内部リードを製造で対比した中部在火体で ろって。 幻足を基在単位の対比単位数の底面 もしくは、

上面から内部リードの一部を交出させることにより、エ 基件包含の対止製品部の占める差別内に外部 リード かせ まり、女弟の方部リードの女出によって永分 とられてい た実際節指を関小できるので、半年は鉄度の基質質点に おける実数効率を向上することが可能となる。

【0035】以上、本見明常によってなされた兄明モ、 **型記実施制に基づき具件的に反映したが、 宝気明は、 約** 足食筋病に見まされるものではなく、その質質を追収し ない必要において在《スダ可能であることは 的年であ 8.

100361

(兄弟の35点) 本難において以示される兄弟のうち代表 的なものによってあられる効果を忍事に収明すれば、下 足のとおりてある。

【0037】 非基はチップとそれに考集的には及された 内部リードを参拝で引止した半さは反信であって、 麻紀 4個女女家の対止制な部の志振ししくは、上部から内部 リードの一点を文比をせることにより、半温 体 名 風 の 対 北部智慧の占める低級内にガロリードが収まり、 従来の ガポリードの交出によって水分とられていた実際節性モ に祭した中国作品型の内部リード部分1と外部リード部 26 減小できるので、中国食業者の基施実際における実際の 年を向上することが可能となる。

一【御節の瓜草な広鳴】 --- ・ -- -

【製し】本発明の一支電視である中途は単位の状態を放 気するための包である。

【書2】本実施外の本語を意思の似形形である。

【目3】 本実施的の本意は私信の報節如である。

(日4) 主実指例の主要性を位の反応からみた 平左回で 88.

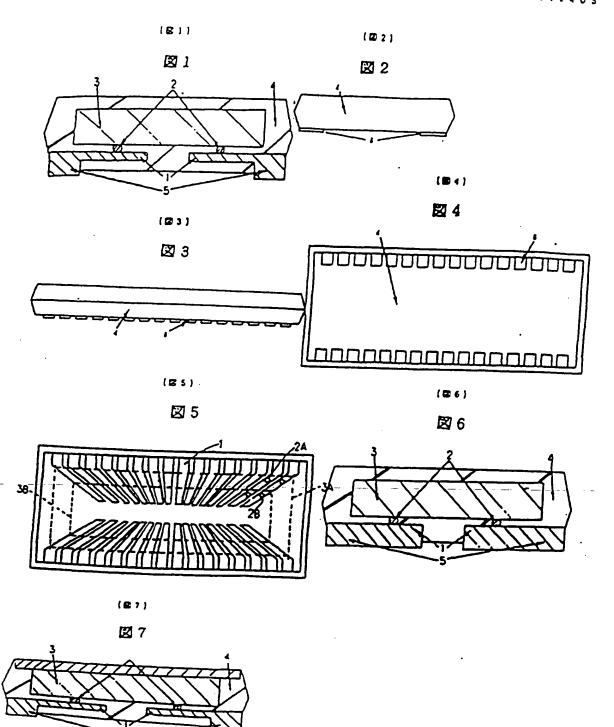
【祭る】本文を外の中途を名在におけるリードフレール の終済を放戦するための間である。

【図る】本発明の他の異差折である中華体区域の構造を 長男するための日である。

【個7】 本民制の他の実施的である本語は基本の 株法 モ 表明するための包である。

【四年の放映】

1…角部リート車分、2・パンプ、3…チップ、4・省 森村北部、5…ガスリード世分、6…立之思フィン。



: .:

フロントページのほど

(\$1) fat. Cl. *

立刻配号 方向重要系统

#01L 21/92

技術医乐医乐

(11) RUS AF ES

東京都小平市上水本町 5 丁書 2 0 書 1 号 株式会社日立製作所中級体帯集部内

•

Japanese Patent Laid-Open Publication No. Heisei 7-312405

[TITLE OF THE INVENTION]

Semiconductor Device

5

10

" \$ \$ £ .

[CLAIMS]

- 1. A semiconductor device including a semiconductor chip, inner leads electrically connected to the semiconductor chip, and a resin encapsulate adapted to encapsulate the semiconductor chip and the inner leads, wherein each of the inner leads is partially protruded from a lower surface or an upper surface of the resin encapsulate.
- 2. The semiconductor device in accordance with claim

 1, wherein the inner leads are electrically connected to
 the semiconductor chip by bumps, respectively.
- 20 chip, a plurality of inner leads electrically connected to the semiconductor chip, and a resin encapsulate adapted to encapsulate the semiconductor chip and the inner leads, wherein each of the inner leads is encapsulated at a portion of the thickness thereof while being exposed at the remaining portion thereof in such a fashion that it has an

encapsulated main lead surface serving as an electrical connection to the semiconductor chip, and an exposed main lead surface positioned opposite to the encapsulated main lead surface, the exposed main lead surface serving as an outer lead.

[DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION] [FIELD OF THE INVENTION]

· 5

15

the greater make the control

The present invention relates to a technique of the effective if applied to semiconductor devices.

[DESCRIPTION OF THE PRIOR ART]

In conventional semiconductor devices, a semiconductor chip is typically connected with inner leads by means of wires or bumps. Such a semiconductor device has a structure in which outer leads are laterally protruded from an encapsulate.

[SUBJECT MATTERS TO BE SOLVED BY THE INVENTION]

After reviewing the prior art, the inventors have found the following problems. A down-sizing of recent system appliances using semiconductor devices has resulted in a requirement to reduce the size of circuit boards on which semiconductor devices are mounted. To this end,

25 attempts to reduce the size of semiconductor devices have

been made in order to achieve an improvement in the mounting efficiency of circuit boards resulting in a reduction in the size of those circuit boards.

In most cases, such a reduction in the size of semiconductor devices have been achieved by reducing the size of semiconductor chips. For such a reduction in the size of semiconductor devices, outer leads have not been the subject of interest. That is, there has been no attempt to reduce the area occupied by outer leads of a semiconductor device on a circuit board. Since conventional semiconductor devices have a structure in which outer leads are laterally protruded from a resin encapsulate, they have a mounting area increased by the area of the outer leads laterally protruded from the resin encapsulate. As a result, the conventional semiconductor devices involve a problem in that the mounting efficiency thereof on a circuit board is degraded.

An object of the invention is to provide a technique capable of improving the mounting efficiency of a semiconductor device on a circuit board.

Other objects and novel features of the present invention will become more apparent after a reading of the following detailed description when taken in conjunction with the drawings.

25

30

5

10

15

20

[MEANS FOR SOLVING THE SUBJECT MATTERS]

A representative of inventions disclosed in this application will now be summarized in brief.

In a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, each of the

inner leads is partially protruded from a lower surface or an upper surface of the resin encapsulate.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.

Now, the present invention will be described in detail in conjunction with embodiments thereof.

In the drawings associated with the embodiments, elements having the same function are denoted by the same reference numeral, and repeated description thereof will be omitted.

[EMBODIMENTS]

5

10

15

20

25

30

Fig. 1 is a view illustrating a semiconductor device having a structure according to an embodiment of the present invention. The semiconductor device according to the embodiment of the present invention shown in Fig. 1 has a rectangular structure. Fig. 2 is a side view of the semiconductor device when viewed at the shorter side of the rectangular structure. Fig. 3 is a side view of the semiconductor device when viewed at the longer side of the rectangular structure. Fig. 4 is a plan view of the semiconductor device when viewed at the bottom.

In Figs. 1 to 4, the reference numeral 1 denotes

inner lead portions, 2 bumps, 3 a chip, 4 a resin encapsulate, and 5 outer lead portions, respectively.

As shown in Fig. 1, the semiconductor device of the present embodiment includes leads having a stepped lead structure. Each lead has an inner lead portion 1 serving as an inner lead, and an outer lead portion 5 serving as an outer lead.

5

10

15

20

25

The stepped lead structure can be obtained by halfetching the inner lead portions 1 of the leads. Alternatively, the stepped lead structure may be obtained by bonding two lead sheets to each other in such a fashion that they define a step therebetween, and then cutting the bonded lead sheets.

Within the resin encapsulate 4, bumps 2, which may be made of, for example, solder, are provided on the inner lead portions 1, respectively. Through these bumps 2, the inner lead portions are electrically connected to the semiconductor chip 3. Bumps previously provided at the semiconductor chip 3 may also be used as means for electrically connecting the inner lead portions 1 to the semiconductor chip 3. Alternatively, wires may be used.

As shown in Figs. 2 to 4, the outer lead portions 5, which are protruded from the resin encapsulate 4, are mounted on a circuit board or the like while being in surface contact with the circuit board. Accordingly, it is

possible to reduce the mounting space of the semiconductor device by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices. Otherwise, this area may be used to mount other elements.

Now, a lead frame included in the semiconductor device according to the present embodiment will be described in conjunction with Fig. 5.

5

10

15

20

25

In Fig. 5, the reference numeral 3A denotes a larger semiconductor chip, 3B a smaller semiconductor chip, 2A bumps for coupling inner leads to the larger semiconductor chip, and 2B bumps for coupling the inner leads to the smaller semiconductor chip, respectively.

As shown in Fig. 5, the lead frame of the semiconductor device according to the present embodiment has a structure in which inner leads extend radially around an area near the center of the lead frame. Accordingly, any one of the semiconductor chips having different sizes, that is, the larger semiconductor chip 3A and smaller semiconductor chip 3B indicated by phantom lines, can be connected with the inner lead portions 1 by shifting each pad position of the semiconductor chip 3A or 3B to a position where the semiconductor chip 3A or 3B can be connected to the inner leads 1, and providing a bump 2A or 2B at the shifted position. The electrical connection

between the inner leads and the semiconductor chip obtained by use of bumps as mentioned above provides an useful effect which cannot be expected in the case using wire connection. That is, one lead frame, which is configured in accordance with the present embodiment, can be applied to a variety of semiconductor chips.

5

10

15

20

Referring to Figs. 6 and 7, other embodiments of the present invention are illustrated, respectively.

In a semiconductor device according to the embodiment of Fig. 6, there is no step between the inner and outer lead portions 1 and 5 of each lead, as compared to the semiconductor device of Fig. 1. In this case, the semiconductor device includes leads each serving as both the inner and outer leads. In accordance with this embodiment, about 2/3 of the thickness of each lead is encapsulated by resin. One main surface of each lead, namely, the encapsulated main surface (upper surface), serves as an electrical connection to the semiconductor chip. About 1/3 of the thickness of each lead is exposed from the regin. The other main surface of each lead, namely, the exposed main surface, serves as a connection terminal to a mounting circuit board, for example, an outer lead.

In accordance with such a structure, it is possible to secure the area, where the outer leads can be connected

to the circuit board, upon the mounting of the semiconductor device. Furthermore, a thin package can be produced. In accordance with this embodiment, it is also unnecessary to provide a stepped lead structure for the lead frame.

In a semiconductor device according to the embodiment of Fig. 7, radiation fins 6 are provided on the semiconductor chip 3 shown in Fig. 1 in order to radiate heat generated from the semiconductor chip 3.

5

10

15

20

Although the above embodiments have been described as being applied to rectangular semiconductor devices, they may also be applied to square semiconductor devices. Also, the above embodiments have been described as being applied to a semiconductor device having a COL (Chip On Lead) structure to protrude outer leads thereof from the lower surface of the encapsulate. In the case of a semiconductor device having an LOC (Lead On Chip) structure, outer leads thereof are protruded from the upper surface of the encapsulate.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface

of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.

Although the preferred embodiments of the invention have been disclosed for illustrative purposes, those skilled in the art will appreciate that various modifications, additions and substitutions are possible, without departing from the scope and spirit of the invention as disclosed in the accompanying claims.

[EFFECTS OF THE INVENTION]

5

10

20

25

25 Effects obtained by a representative one of the inventions disclosed in this application will now be described in brief.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.